模拟电子技术基础第一次仿真作业

实验报告

姓名:_____赵文亮____

学号: ____2016011452___

班级:_____自64

日期: 2018年3月17日

目录

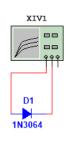
1	实验目的	1
2	仿真内容 仿真题 1-1	6
3	仿真中遇到的问题及解决方法	9
4	收获和体会	9

1 实验目的

- 掌握基本元件电路的分析方法。
- 熟悉仿真软件环境,掌握仿真软件的基本测量手段(用万用表的交流和直流档测量电压电流量、用示波器测量和观察信号、用 IV 分析仪测量半导体器件的特性曲线)。
- 熟悉仿真软件的基本分析方法(直流扫描分析方法)。

2 仿真内容

仿真题 1-1: 用 IV 分析仪 (IV Analyzer) 测量二极管的伏安特性和晶体管的输出特性。



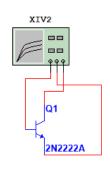


图 1: 测量二极管伏安特性电路

图 2: 测量晶体管输出特性电路

(1) 用 IV 分析仪测量二极管的伏安特性。

电路图如图 1 所示,本次实验中使用了小功率二极管 1N3064。仿真结果如图 3。从图中可以看出,曲线符合二极管的性质。对二极管施加正向电压时,若电压较小,则正向电流较小,此时二极管截止。当二极管电压大于某一个值(开启电压)时,二极管的电流开始迅速增加;对二极管施加反向电压时,在一定的范围内,二极管只有很小的反向饱和电流。而当反向电压大于某一个值时,二极管被反向击穿,反向电流迅速增加。

改变横纵坐标值的显示范围,即可进一步通过游标读取曲线上的关键参数。从图 4a 中可以读出当正向电压等于 0.7V 时通过二极管的电流 $I_D=10.755$ mA。从图 4b 中读出二极管的反向击穿电压 $U_{BR}=100.599V$ 。

为了验证这一结果的合理性,我查阅了二极管 1N3064(National Semiconductor 生产)的数据手册,如图 5 所示。图中红色矩形框中的部分是 1N3064 的相关参数。从中可以看到 $V_{F,max} = 0.710V$ 时,电流为 2.0mA; $V_{F,max} = 1.0V$ 时,电流为 10.0mA。这和曲线中读取的结果有所差异,这一差异根本上来说是由 Multisim 中的模型参数与实际参数有差别造成的的。另一方面,实验结果也在一很大程度上符合实际。事实上,由于数据手册中给出的 V_{F} 是最大值,本次实验中正向电压在 0.7V 也可能包含在 $V_{F,max} = 1.0V$ 的情况中,而电流在 10mA 左右,比较符合实际。

从数据手册的第三列中可以读出反向击穿电压的最小值为 75V。本次仿真中读取的数据是 100.599V,符合实际值。此外,我查看了 Multisim 中改二极管的模型参数,如图 6 所示,其中指定了反向击穿拐点电压为 100V,和用光标测量的数值接近。

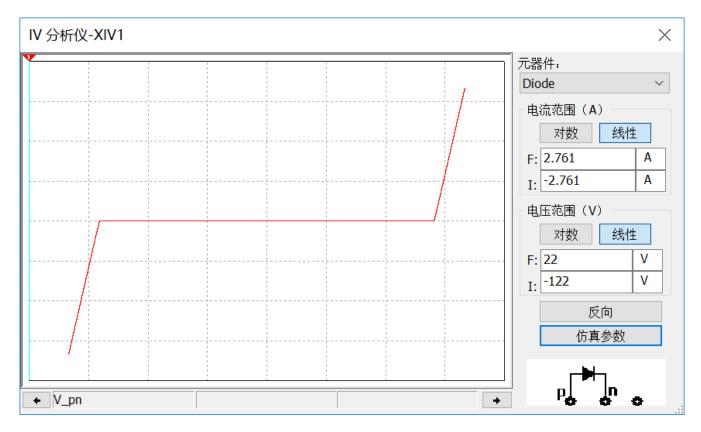
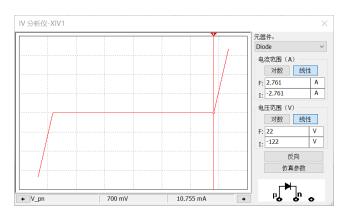
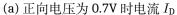
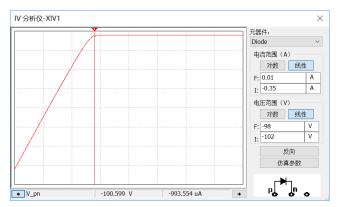


图 3: 二极管伏安特性曲线







(b) 反向击穿电压 U_{BR}

图 4: 二极管参数测量曲线

(2) 用 IV 分析仪测量晶体管的输出特性。

电路如图 2 所示。用 IV 分析仪得到晶体管的输出特性曲线如图 7 。在图中读出集电极电流 $I_{\rm C}$ 于表 1 ,。利用公式

$$\beta = \frac{I_{\rm C}}{I_{\rm B}} \tag{1}$$

可以计算得到晶体管放大倍数 β 值,如表2。为了检查结果的合理性,我查阅了数据手册,如图8。可见表2中的数据都处于数据手册中给出的范围内。为了更加深入地检验,我按照数据手册中给出的测试条件测了两组数据,如图9所示。

۷_F ۷ ţт **VRRM** lR Test Proc. Device Package ۱F ٧R pF ns nA @ mΑ Cond. No. No. No. Min Max Min Max Max D4 1000 (Note 1) 1N625 DO-35 30 1000 20 4 D4 1N914 DO-35 100 (Note 2) 5000 75 20 1.0 20 4 (Note 2) D4 DO-35 100 25 1N914A 5000 75 0.72 4 (Note 2) D4 1N914B DO-35 100 25 20 5000 75 100 D4 4 (Note 2) 1N916 DO-35 10 5000 75 4 (Note 2) D4 DO-35 . 100 25 20 1.0 20 1N916A 5000 75 0.73 4 1N916B DO-35 100 20 5 (Note 2) 25 5000 30 D4 0.250 (Note 3) 1N3064 DO-35 100 50 0.575 2 4 0.650 1.0 0.710 2.0 10.0 1.0 4 (Note 4) 1N3600 DO-35 75 100 50 0.54 2.5

图 5: 1N3064 数据手册

名称	描述	值	单位
BV	反向击穿拐点电压	100	V

图 6: Multisim 中 1N3064 的反向击穿电压模型参数

不难求得 $U_{\rm CE}$ =10V, $I_{\rm C}$ =10mA 时, β = 224.56; $U_{\rm CE}$ =10V, $I_{\rm C}$ =150mA 时, β = 181.61。对照图 8 可见,测量值均在数据手册中给出的范围内。

从表 2 中可以看出,放大倍数 β 随 I_B 增大而略有减小,但是减小的幅度不大; β 随 U_{CE} 的增大而增大,这正体现了 Early 效应。为了更加精确地描述这一现象,我读取了 $I_B = 10$ μA 和 $I_B = 50$ μA 时的一系列 I_C 值(见表 3),并通过线性回归做出拟合直线。

表 3: 测量 Early 电压所需数据

$U_c e/{\tt V}$	1.993	3.000	4.006	4.998	6.005					
$I_c/{ m mA}$	10.399	10.501	10.603	10.703	10.805					
	(a) $I_{\rm B}$ =50 μ A									
$U_c e/{ m V}$	$U_c e/{ m V}$ 1.993 3.000 4.006 4.998 6.005									
$I_c/{ m mA}$	2.088	2.108	2.129	2.149	2.169					

(b) $I_{\rm B} = 10 \mu {\rm A}$

从图 10 中可以得出, 当 I_B = 50 μ A 时, Early 电压为 100.787V; 当 I_B =10 μ A 时, Early 电压为 101.080V。 可见 Early 电压在 100V 左右,且 I_B 变化时,Early 电压变化不大。

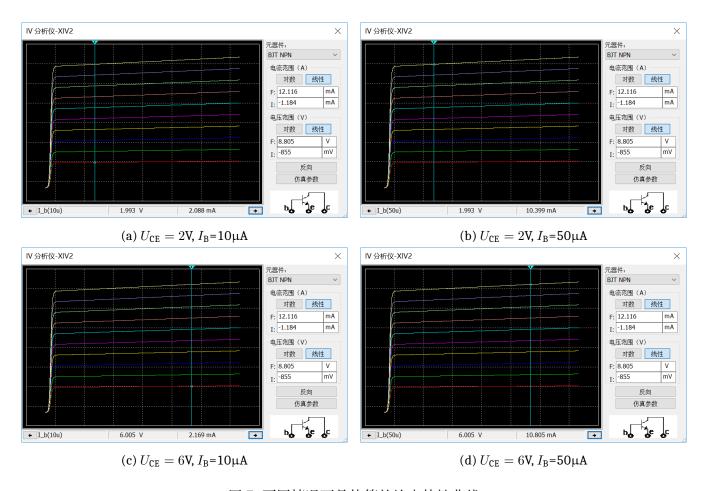


图 7: 不同情况下晶体管的输出特性曲线

 $I_{\rm C}/{\rm mA}$ $I_{\rm B}/{\rm \mu A}$ 10 50 $I_{\rm CE}/{\rm V}$ 2 2.088 10.399 6 2.169 10.805

表 1: Ic 数据

 $I_{\rm C}/{\rm mA}$ $I_{\rm B}/{\rm \mu A}$ 10 50 $I_{\rm CE}/{\rm V}$ 2 208.80 207.98

216.90

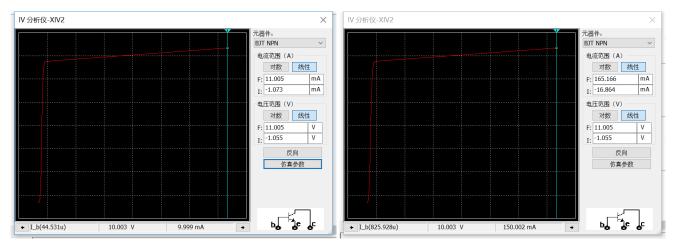
216.10

6

表 2: β 数据

ON CHARACTERISTICS (Note 1)							
DC Current Gain $ \begin{array}{l} (I_{C}=0.1 \text{ mAdc, V}_{CE}=10 \text{ Vdc}) \\ (I_{C}=1.0 \text{ mAdc, V}_{CE}=10 \text{ Vdc}) \\ (I_{C}=10 \text{ mAdc, V}_{CE}=10 \text{ Vdc}) \\ (I_{C}=150 \text{ mAdc, V}_{CE}=10 \text{ Vdc}) \\ (I_{C}=500 \text{ mAdc, V}_{CE}=10 \text{ Vdc}) \\ \end{array} $	h _{FE}	50 75 100 100 30	- 325 - 300 -	-			

图 8: 2N2222A 数据手册(部分)



(a) $U_{\rm CE}$ =10V, $I_{\rm C}$ =10mA

(b) $U_{\rm CE}$ =10V, $I_{\rm C}$ =150mA

图 9: 数据手册部分测试条件下的测量结果

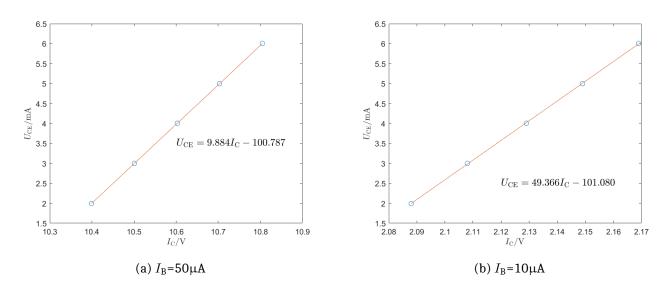


图 10: Early 电压拟合结果

仿真题 1-2: 教材习题 1.16。电容 C 可用 100uF, 二极管可选用小功率二极管, 如 1N3064。

仿真电路如图 11 所示。利用 Multisim 的参数扫描功能,可以得出当电阻 R_1 变化时,二极管的直流电压的变化。得出曲线如图 12 所示。 可见,随着 R_1 阻值的增大,二极管的直流电压随之减小。我接着

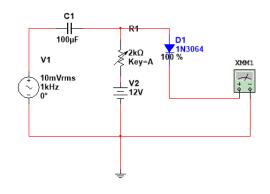


图 11: 仿真 2 电路图

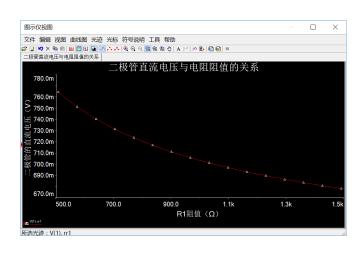


图 12: 二极管直流电压与 R₁ 阻值的关系

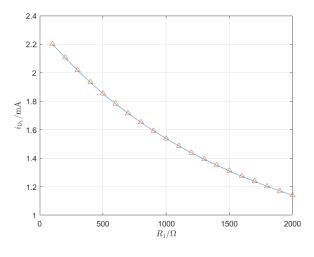


图 13: 二极管交流电流与 R_1 阻值的关系

使用示波器观察了通过二极管的交流电流,如图 14。可见交流波形比较完美,没有出现明显失真。进一步,我希望得到二极管交流电流与 R_1 阻值的关系。遗憾的是,Multisim 中无法直接通过参数扫描的方式提取信号中的交流分量有效值。所以,我将 R_1 设置为一个可变电阻,并使用万用表测量了其取不同值的时候对应的交流电流的大小。测量结果如表 4 所示。进而可以通过 MATLAB 作出 R_1 变化时二极管交流电流的变化曲线图,如图 13 所示。

$R_1/\mathrm{k}\Omega$	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
$i_{ m D}/{ m mA}$	2.201	2.106	2.016	1.932	1.854	1.782	1.714	1.652	1.593	1.538
$R_1/\mathrm{k}\Omega$	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
$i_{ m D}/{ m mA}$	1.487	1.438	1.393	1.351	1.311	1.273	1.237	1.203	1.171	1.140

表 4: R1 阻值变化时交流电流测量值

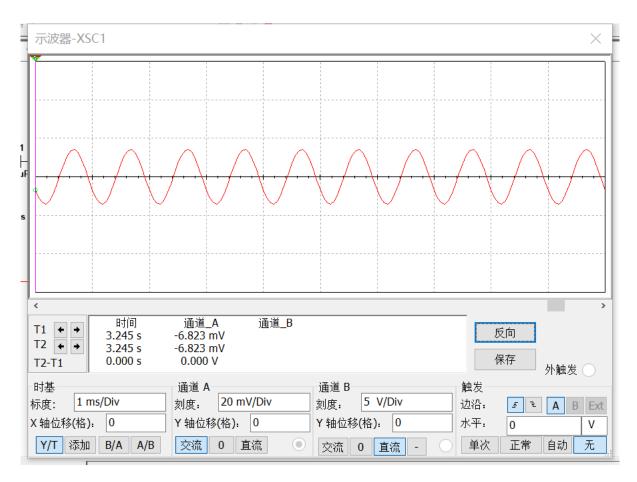


图 14: 二极管交流电流波形

仿真题 1-3: 教材习题 1.17 (晶体管可选用小功率晶体管 2N2222A, 请选择 Zetex 厂商的)。

电路如图 15 所示。使用 Multisim 的直流扫描功能,对 $u_{\rm I}$ 的取值进行扫描,范围为 0 \sim 10V。得到曲 线如图 16 。

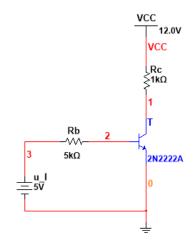


图 15: 仿真 3 电路图

从图 16 中不难看出,曲线中有两个明显的拐点,这两个拐点分别对应晶体管状态从截止到放大、从放大到饱和。利用游标可以读出这两个拐点对应的 $u_{\rm I}$ 值分别为 $u_{\rm I}=0.593$ V, $u_{\rm I}=1.000$ V。下面对此结果

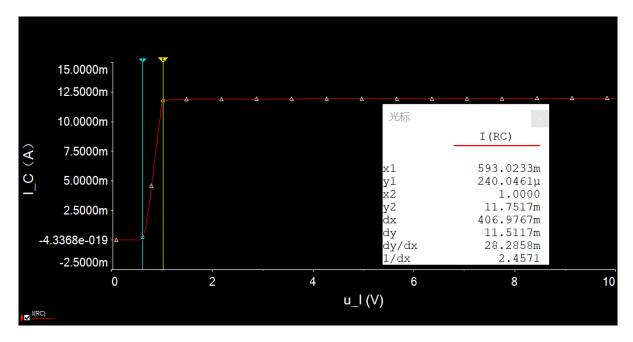


图 16: $I_{\rm C}$ 随 $u_{\rm I}$ 变化关系

进行理论分析。

当 $u_{\rm I}$ 小于晶体管 BE 结的开启电压时,晶体管处于截止状态, $I_{\rm C}$ =0。当 $u_{\rm I}$ 达到开启电压时,晶体管进入放大状态。查阅 2N2222A 的数据手册(图17)可知, $u_{\rm I}$ 的值符合实际(开启电压要比饱和电压略小)。

Collector-Emitter Saturation Voltage (I _C = 150 mAdc, I _B = 15 mAdc) (I _C = 500 mAdc, I _B = 50 mAdc)	V _{CE(sat)}		0.3 1.0	Vdc
Base – Emitter Saturation Voltage (I _C = 150 mAdc, I _B = 15 mAdc) (I _C = 500 mAdc, I _B = 50 mAdc)	V _{BE(sat)}	0.6	1.2 2.0	Vdc

图 17: 2N2222A 数据手册(部分)

进一步可以通过三极管的性质推算出 u_2 的理论值。从图 17 中看到, $V_{\text{CE(sat)}}$ 很小,不妨取 0.3V;根据仿真 1-1 中得到的 β 数据(表 2),不妨取 $\beta=200$ 。则有

$$\begin{cases} I_{\rm B} = \frac{u_2 - U_{\rm BE}}{R_{\rm b}} \\ I_{\rm C} = \beta I_{\rm B} \\ U_{\rm CE} = V_{\rm CC} - I_{\rm C} R_{\rm c} \end{cases}$$
 (2)

解得

$$u_2 = U_{\rm BE} + \frac{R_{\rm b}(V_{\rm CC} - U_{\rm CE})}{\beta R_{\rm c}} \tag{3}$$

将由于此时 BE 结接近饱和,故取典型值 U_{BE} =0.7V。将所有参数代入可得:

$$u_2 = 0.7 + \frac{5k(12 - 0.3)}{200 \cdot 1k} V = 0.9925V$$
(4)

可知与仿真结果十分接近。

3 仿真中遇到的问题及解决方法

- 仿真题 1-1 中要求测量正向电压为 0.7V 左右的电流 I_D 。由于第一次使用 IV 分析仪,对其参数的设置不是十分熟练,我总是不能将光标对准 0.7V,而是会有较大的偏差。起初我以为是仿真步长的问题,但是当我改变仿真步长后,仍然没有得到满意的结果。后来我发现,当我调整电压和电流的坐标显示范围到合适的区域时,就可以移动光标到一个很接近 0.7V 的值,但仍然不是准确的 0.7V。后来我在网络学堂的讨论区中,发现了有同学问了同样的问题,解决方案是在光标上右键,既可以手动设定 X 值。这样,便可以准确地将光标移动到想要的位置。
- · 仿真题 1-2 中需要测量二极管两端的直流电压和交流电流。直流电压比较简单,只需要使用 Multisim 的参数扫描功能。而要获取交流电流的变化趋势,需要获得电流中交流分量的有效值。我尝试在参数扫描功能中设置,但是每次得到的结果都与直接用万用表测量的结果又出入。后来我咨询了叶老师,她说 Multisim 中可能没有这个功能。于是我就放弃了使用参数扫描获得曲线的方法,而是直接通过万用表测量一系列电阻值下对应的交流电流有效值,再通过 MATLAB 作出曲线,完成了仿真任务。由于我取点取得很多,得到的曲线可以很好地反映变化趋势。
- 查阅数据手册的过程中我也遇到了一些困难。在数电课中,我一直使用ALLDATASHEET来查阅数据手册。但是这次要求查阅固定厂商的元器件,其中有的在 ALLDATASHEET 上很难直接搜到。后来我借助各种搜索引擎,成功地找到了数据手册。

4 收获和体会

通过本次仿真实验,我有以下几点收获和体会。

- · 熟悉了Multisim 软件的使用。由于之前在电路原理课上使用过Multisim 进行仿真,我对Multisim 比较熟悉,但有些细节性的操作仍有些许遗忘。例如参数扫描、直流扫描,以及快捷键等等。通过本次实验,我加强了基本测量方法的练习,并学习了以前未接触过的仪器——IV 分析仪。
- · 对二极管、晶体管的特性有了更深的理解。通过仿真,我亲眼看到了二极管、晶体管的特性曲线,这也让我更好地理解了教材中的相关内容。例如二极管的几种等效模型、晶体管的 Early 电压。
- · 练习了软件作图的能力。仿真中有些图不能用 Multisim 直接生成,这些图是我通过测量多组数据,并使用 MATLAB 绘制而成的。我更加熟悉了使用 MATLAB 进行拟合、作图、标注的操作。
- 练习了 **MEX** 的写作能力。通过撰写本次报告,我更加熟悉了 **MEX** 中定义命令、计数器的使用、图表的交叉引用、浮动体的处理、参考文献的使用等技术。

参考文献

[1] alldatasheet.com, "1N3064 datasheets." http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/78475/NSC/1N3064.html.

 $\label{eq:continuous_signal} \begin{tabular}{ll} "2n2222a - small signal switching transistor." $http://web.mit.edu/6.101/www/reference/2N2222A. \\ pdf, 2015. \end{tabular}$